Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Смирнов Сергей Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Должность: врио ректора

Дата подписания: 10.08.2023 16:35 ФТБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Уникальный программный ключ:

69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08

Утверждаю:

Руководитель ООП

Б.Б.Педько

кнои

2022 г.

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией)

### Физическая электроника

Направление подготовки 03.03.03 Радиофизика

профиль

Физика и технология материалов и устройств радиоэлектроники

Для студентов 4 курса, очной формы обучения

Составитель: к.ф.-м.н. Третьяков С.А.

### I. Аннотация

### 1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение основ электроники твердого тела, электроники поверхностей и пленок, физики генерации и управления сигналами, эмиссионной и вакуумной электроники.

Задачами дисциплины является приобретение фундаментальных знаний теории и практики физической электроники и получение возможности их применения для научно-технических приложений в радиофизике и электронике.

### 2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Физическая электроника» изучается в модуле «Физика и технология радиоэлектронных устройств» Блока 1. Дисциплины части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные в рамках общего курса физики, курсов теоретической механики, электродинамики, квантовой механики, физики твердого тела и оптики полупроводников, диэлектриков, металлов, а также математических дисциплин — линейной алгебры, анализа, теории функций комплексного переменного

**3. Объем дисциплины:** <u>4</u> зачетные единицы, <u>144</u> академических часа, **в** том числе:

**контактная аудиторная работа:** лекции <u>30</u> часов, практические занятия <u>30</u> часов;

самостоятельная работа: 84 часа, в том числе контроль 27 часов.

# 4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Планируемые результаты освоения        | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
|--|---|
| образовательной программы              |   |
| (формируемые компетенции)              |   |
| ПК-3. Способен осуществлять разработку | ПК-3.1. Осуществляет анализ радиоматериалов и |
| радиоэлектронных средств.              | материалов для создания несущих конструкций   |

|                          |             |            |                       | радиоэлектронных средств.                      |  |
|--------------------------|-------------|------------|-----------------------|--|--|
|                          |             |            |                       |  |  |
| ПК-4.                    | Способен    | проводить  | научно-               | ПК-4.1. Осуществляет сбор, обработку, анализ и |  |
| исследо                  | овательские | И          | опытно-               | обобщение передового отечественного и          |  |
| констр                   | укторские   | разработки | по по                 | международного опыта в соответствующей         |  |
| отдельным разделам темы. |             |            | области исследований. |  |  |
|                          |             |            |                       |  |  |

### 5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения

Экзамен в 7 семестре.

6. Язык преподавания: русский.

II. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.

## 1.Для студентов очной формы обучения

| Учебная программа – наименование разделов и тем  | Всего (час.) | Контактная работа (час.)  Лекции Практические |              | Самостоя тельная работа, в том числе Контроль (час.) |              |    |
|--|--------------|---|--------------|--|--------------|----|
|  |              |   |              | заня   | ятия         |    |
|  |              | всего   | в т.ч.<br>ПП | всего  | в т.ч.<br>ПП |    |
| 1. Основы электроники твердого тела 1. Динамика носителей заряда. 2. Спектр электрона в кристалле. 3. Нульмерные (точечные) дефекты в кристаллах. 4. Аморфные твердые тела. 5. Статистика носителей заряда. 6. Перенос заряда в твердом теле. 7. Неравновесные носители заряда. 8. Граничные и контактные дефекты. Переходы. | 28           | 7   |              | 7  |              | 14 |
| <ol> <li>Основы электроники поверхностей и пленок.</li> <li>Энергетические характеристики поверхностей.</li> <li>Микроминиатюризация приборов.</li> <li>Пленочные структуры.</li> <li>Перенос в пленках.</li> <li>Прохождение тока в диэлектрических структурах.</li> <li>Пленочные элементы.</li> </ol>                     | 28           | 7   |              | 7  |              | 14 |

| 7. Методы исследования поверхностей  |     |    |    |     |
|--------------------------------------|-----|----|----|-----|
| и тонких структур.                   |     |    |    |     |
| 8. Спектроскопия.                    |     |    |    |     |
| 9. Микроскопия. Рентгеновские методы |     |    |    |     |
| 3. Основы эмиссионной и вакуумной    | 30  | 8  | 8  | 14  |
| электроники.                         |     |    |    |     |
| 1. Динамика заряженных частиц.       |     |    |    |     |
| 2. Электронные взаимодействия в      |     |    |    |     |
| твердых телах                        |     |    |    |     |
| 3. Атомные и ионные взаимодействия.  |     |    |    |     |
| 4. Корпускулярные пучки большой      |     |    |    |     |
| мощности.                            |     |    |    |     |
| 5. Другие виды излучений.            |     |    |    |     |
| 6. Приборы и устройства на           |     |    |    |     |
| вынужденном излучении потоков        |     |    |    |     |
| частиц.                              |     |    |    |     |
| 7. Релятивистские эффекты и          |     |    |    |     |
| нелинейные механизмы.                | 21  | 0  | 0  | 1.5 |
| 4. Основы физики генерации и         | 31  | 8  | 8  | 15  |
| управления сигналами. 1. Лазеры.     |     |    |    |     |
| 2. Оптические резонаторы.            |     |    |    |     |
| 3. Режимы работы лазерных устройств. |     |    |    |     |
| 4. Молекулярные генераторы.          |     |    |    |     |
| 5. Взаимодействия электромагнитных   |     |    |    |     |
| полей и пространственных зарядов.    |     |    |    |     |
| 6. Принципы действия                 |     |    |    |     |
| полупроводниковых приборов.          |     |    |    |     |
| 7. Взаимодействия акустических полей |     |    |    |     |
| и пространственных зарядов.          |     |    |    |     |
| Акустические дефекты.                |     |    |    |     |
| Электрооптический и магнито-         |     |    |    |     |
| оптический эффекты.                  |     |    |    |     |
| экзамен                              | 27  |    |    | 27  |
| ИТОГО                                | 144 | 30 | 30 | 84  |

# **III.** Образовательные технологии

| Учебная программах- наименование    | Вид занятия  | Образовательные технологии |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------|
| разделов и тем                      |              |                            |
| 1. Основы электроники твердого тела | Лекции,      | Активное слушание.         |
| 1. Динамика носителей заряда.       | практические | Групповое решение задач.   |
| 2. Спектр электрона в кристалле.    | занятия      | Решение индивидуальных     |
| 3. Нульмерные (точечные) дефекты в  |              | задач                      |
| кристаллах.                         |              | Мозговой штурм             |
| 4. Аморфные твердые тела.           |              | дискуссия                  |
| 5. Статистика носителей заряда.     |              |                            |
| 6. Перенос заряда в твердом теле.   |              |                            |
| 7. Неравновесные носители заряда.   |              |                            |
| 8. Граничные и контактные дефекты.  |              |                            |
| Переходы.                           |              |                            |

| 2. Основы электроники поверхностей   | Лекции,      | Активное слушание.       |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|
| и пленок.                            | практические | Групповое решение задач. |
| 1.Энергетические характеристики по-  | занятия      | Решение индивидуальных   |
| верхностей.                          |              | задач                    |
| 2. Микроминиатюризация приборов.     |              | Мозговой штурм           |
| 3. Пленочные структуры.              |              | дискуссия                |
| 4. Перенос в пленках.                |              |                          |
| 5. Прохождение тока в диэлек-        |              |                          |
| трических структурах.                |              |                          |
| 6. Пленочные элементы.               |              |                          |
| 7. Методы исследования поверхностей  |              |                          |
| и тонких структур.                   |              |                          |
| 8. Спектроскопия.                    |              |                          |
| 9. Микроскопия. Рентгеновские методы |              |                          |
| 3. Основы эмиссионной и вакуумной    | Лекции,      | Активное слушание.       |
| электроники.                         | практические | Групповое решение задач. |
| 1. Динамика заряженных частиц.       | занятия      | Решение индивидуальных   |
| 2. Электронные взаимодействия в      |              | задач                    |
| твердых телах                        |              | Мозговой штурм           |
| 3. Атомные и ионные взаимодействия.  |              | дискуссия                |
| 4. Корпускулярные пучки большой      |              |                          |
| мощности.                            |              |                          |
| 5. Другие виды излучений.            |              |                          |
| 6. Приборы и устройства на           |              |                          |
| вынужденном излучении потоков        |              |                          |
| частиц.                              |              |                          |
| 7. Релятивистские эффекты и          |              |                          |
| нелинейные механизмы.                | _            |                          |
| 4. Основы физики генерации и         | Лекции,      | Активное слушание.       |
| управления сигналами.                | практические | Групповое решение задач. |
| 1. Лазеры.                           | занятия      | Решение индивидуальных   |
| 2. Оптические резонаторы.            |              | задач                    |
| 3. Режимы работы лазерных устройств. |              | Мозговой штурм           |
| 4. Молекулярные генераторы.          |              | дискуссия                |
| 5. Взаимодействия электромагнитных   |              |                          |
| полей и пространственных зарядов.    |              |                          |
| 6. Принципы действия                 |              |                          |
| полупроводниковых приборов.          |              |                          |
| 7. Взаимодействия акустических полей |              |                          |
| и пространственных зарядов.          |              |                          |
| Акустические дефекты.                |              |                          |
| Электрооптический и магнито-         |              |                          |
| оптический эффекты.                  |              |                          |

# IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточного контроля: студенты, освоившие программу курса «Распространение электромагнитных волн» могут сдать экзамен

по итогам рейтинговой аттестации согласно «Положения о рейтинговой системе обучения в ТвГУ» (протокол №8 от 30 апреля 2020 г.).

Если условия «Положения о рейтинговой системе ...» не выполнены, то экзамен сдается согласно «Положению о промежуточной аттестации (экзаменах и зачетах) обучающихся по программам высшего образования ТвГУ» (протокол №11 от 28 апреля 2021 г.)

### Для проведения текущей и промежуточной аттестации:

### ПК-3. Способен осуществлять разработку радиоэлектронных средств:

ПК-3.1. Осуществляет анализ радиоматериалов и материалов для создания несущих конструкций радиоэлектронных средств.

#### Задание:

- 1. Какие взаимодействия учитывает классическая электронная теория металлов.
  - 2. Как влияет эффект Шоттки на работу выхода электрона из твёрдого тела Способ аттестации: устный

### Критерии оценки:

Дан правильный развернутый ответ с обоснование – 2 балла Дан правильный развернутый ответ без обоснования – 1 балл Дан неправильный ответ – 0 баллов

# ПК-4. Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по отдельным разделам темы:

ПК-4.1. Осуществляет сбор, обработку, анализ и обобщение передового отечественного и международного опыта в соответствующей области исследований.

#### Задание:

некоторого транзистора типа задано: p-n-p  $I_{p \ni} = 1$  мА;  $I_{n \ni} = 0.01$  мА;  $I_{p K} = 0.98$  мА;  $I_{n K} = 0.001$  мА. Вычислите: a) статический коэффициент передачи базы; тока б) эффективность эмиттера, или коэффициент инжекции;

- B) коэффициент передачи тока в схемах ОБ и ΟЭ;
- L) значения токов  $I_{K\ni O};$ u
- д) значение  $\beta$  и  $I_{\mathcal{B}}$  , если  $I_{pK}$  = 0,99 мА и  $I_{n\ni}$  =0,005 мА.
- 2. Кремниевый транзистор типа n-p-n комнатной температуре имеет концентрацию примесей в базе  $1.3 \cdot 10^{23} \text{M}^{-3}$  и в коллекторе  $1.3 \cdot 10^{24} \text{M}^{-3}$ . при  $U_{K\!S}=0$  составляет активной области базы а) Покажите, что при  $U_{KE} = 3.6B$  толщина активной области базы изменяется на
- 10%. Положите, что  $n_i = 10^{16} M^{-3}$ .
- б) Вычислите барьерную ёмкость перехода база-коллектор, если площадь перехода  $10^{-8} M^2$  и напряжение  $U_{KE} = 0$ .

### Способ аттестации: письменный

### Критерии оценки:

- а) 4 балла Полностью и правильно с обоснованием решенная задача
- б) 3 балла Решение с правильным обоснованием, наличием математических выкладок и указанным правильным ходом рассуждений, но не доведенное до правильного численного результата
- в) 2 балла Наличие правильного обоснования, выполнен выбор приближений, правльно записаны необходимые для решения математические утверждения, но не хватает одного из необходимых логических шагов

### V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- 1) Рекомендуемая литература
- а) основная литература:
- 1. Физика твердого тела [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Корнилович [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 71 с. 978-5-7782-2160-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45187.html
  - б) дополнительная литература:
- 2. Шевченко О.Ю. Основы физики твердого тела [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Ю. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб.

- : Университет ИТМО, 2010. 77 с. 2227-8397. Режим доступа: <a href="http://www.iprbookshop.ru/67512.html">http://www.iprbookshop.ru/67512.html</a>
- 2) Программное обеспечение
- а) Лицензионное программное обеспечение
- б) Свободно распространяемое программное обеспечение
- 3) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
- 1.96C«ZNANIUM.COM» www.znanium.com;
- 2.ЭБС «Университетская библиотека онлайн»https://biblioclub.ru/;
- 3.ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com
- 4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

# VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

### План практических занятий

- 1. Основы электроники твердого тела
- 2. Основы электроники поверхностей и пленок.
- 3. Основы эмиссионной и вакуумной электроники.
- 4. Основы физики генерации и управления сигналами.

### Методические рекомендации

Предметом оценки является подготовка студентов к занятиям, работа студентов на практических и лабораторных занятиях, выполнение ими тестовых заданий.

Оценки успеваемости студентов проходит в модульную неделю в соответствии с графиков учебного процесса.

Практические задания по демонстрации компетенций заключаются в устных или письменных ответах на поставленные преподавателем или составленным самими студентами вопросы (традиционные или в форме тестов).

При этом оценивается обоснованность ответа, ясность и последовательность изложения мысли. Такая демонстрация компетенций проверяет уровень владения теоретическим и практическим материалом.

#### Типовые тесты

- 1. Классическая электронная теория металлов
- учитывает взаимодействие электронов с ионными остовами
- учитывает взаимодействие электронов между собой
- не учитывает дополнительные поля, порождаемые другими электронами и ионами
  - 2. Классическая электронная теория металлов
  - даёт правильную оценку средней длины свободного пробега электронов
  - даёт правильную оценку электронной теплоёмкости металлов
  - даёт правильную интерпретацию законов Ома и Джоуля-Ленца
  - 3. Температура вырождения электронного газа в статистике Ферми-Дирака
  - близка к абсолютному нулю
  - близка к температурам плавления металлов
  - юольше температур плавления металлов
- 4. Согласно квантовой электронной теории металлов электроны подчиняются
  - статистике Бозе-Эйнштейна
  - статистике Ферми-Дирака
  - -статистике Максвелла-Больцмана
  - 5. Эффект Шоттки
  - не влияет на работу выхода электрона из твёрдого тела
  - уменьшает работу выхода

- увеличивает работу выхода
- 6. Автоэлектронной эмиссией называют явление испускания электронов в вакуум с поверхности твёрдого тела
  - под действием внешнего магнитного поля
  - в результате нагрева тела до высоких температур
  - под действием внешнего электрического поля
  - 7. Высвобождение электрона из катода не требует затрат энергии
  - при автоэлектронной эмиссии
  - при термоэлектронной эмиссии
  - при фотоэлектронной эмиссии
  - при вторичной эмиссии

**Итоговый контроль** проводится в форме экзамена, который включает письменные или устные ответы на теоретические вопросы.

- 1. Динамика носителей заряда.
- 2. Спектр электрона в кристалле.
- 3. Статистика носителей заряда.
- 4. Энергетические характеристики поверхностей.
- 5. Микроминиатюризация приборов.
- 6. Пленочные структуры.
- 7. Перенос в пленках.
- 8. Прохождение тока в диэлектрических структурах.
- 9. Методы исследования поверхностей и тонких структур.
- 10. Электронная микроскопия.
- 11. Туннельная микроскопия.
- 12. Растровая электронная микроскопия
- 13. Динамика заряженных частиц.
- 14. Атомные и ионные взаимодействия.

- 15. Корпускулярные пучки большой мощности.
- 16. Приборы и устройства на вынужденном излучении потоков частиц.
- 17. Взаимодействия электромагнитных полей и пространственных зарядов.
- 18.Определение работы выхода электрона из оксидного катода
- 19. Термоэлектронная эмиссия металлов.
- 20. Самостоятельный разряд в газах.
- 21. Физика электронных усилительных и генераторных ламп.

### VII. Материально-техническое обеспечение

|                             | T                            | T 1                             |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Учебная аудитория для       | 1 Экран настенный Screen     | Microsoft Windows 10 Enterprise |
| проведения занятий          | Media 153x203                | MS Office 365 pro plus          |
| лекционного типа, занятий   | 2. Комплект учебной мебели   | Acrobat Reader DC - бесплатно   |
| семинарского типа,          | на 24 посадочных места       | Google Chrome – бесплатно       |
| курсового проектирования    | 3. Меловая доска             |                                 |
| (выполнения курсовых        | 4. Переносной ноутбук        |                                 |
| работ), групповых и         | 5. проектор EPSON EB-X05 с   |                                 |
| индивидуальных              | потолочным креплением        |                                 |
| консультаций, текущего      |                              |                                 |
| контроля и промежуточной    |                              |                                 |
| аттестации                  |                              |                                 |
| Учебная аудитория № 28      |                              |                                 |
| (170002 Тверская обл., г.   |                              |                                 |
| Тверь, Садовый пер., д. 35) |                              |                                 |
| Учебно-научная лаборатория  | 1. Вольтметр цифровой        |                                 |
| радиоэлектроники № 25 А     | B7-78/2                      |                                 |
| (170002 Тверская обл., г.   | 2. Осциллограф               |                                 |
| Тверь, Садовый пер., д. 35) | цифровой WA 102 (2           |                                 |
|                             | шт.)                         |                                 |
|                             | 3. Hoyтбук DEII Ispiron 1300 |                                 |
|                             | (1.7 GHz) 15.4WXGA.          |                                 |
|                             | 512MB. 80GB                  |                                 |
|                             | 4. Генератор сигналов РСС    |                                 |
|                             | 10A                          |                                 |
|                             | 5. Источник питания PCS 64i  |                                 |
|                             | 6. Муфельная печь МИМП-      |                                 |
|                             | 3П                           |                                 |
|                             | 7. Осциллограф               |                                 |
|                             | двухканальный                |                                 |
|                             | PCS 500 A                    |                                 |
|                             | 8. Источник питания Б5-49    |                                 |
|                             | 9. Источник питания Б5-50    |                                 |
|                             | 10. Генератор Г3-33 2шт      |                                 |
|                             | 11. Генератор Г3-109         |                                 |
|                             | 12. Генератор Г4-109         |                                 |
|                             | 13. Калибратор фазы Ф1-4     |                                 |
|                             |                              |                                 |

| 14. Селективный           |
|---------------------------|
| микровольтметр В6-9       |
| 15. Осциллограф С1-72 2шт |
| 16. Осциллограф С-1-73    |
|                           |

## VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины

| № п.п. | Обновленный раздел рабочей программы дисциплины | Описание внесенных изменений | Реквизиты документа,<br>утвердившего<br>изменения |
|--------|---|------------------------------|---|
| 1. 2.  |   |                              |   |